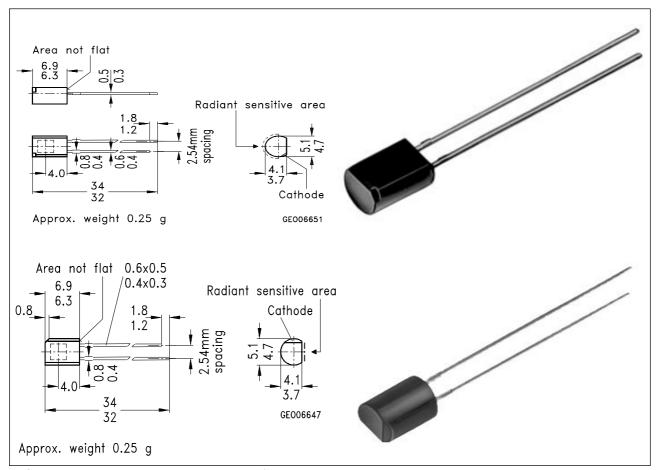
SIEMENS

Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter

SFH 205 SFH 206



Maβe in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.

Wesentliche Merkmale

- Speziell geeignet für Anwendungen bei 950 nm
- Kurze Schaltzeit (typ. 20 ns)
- 5 mm-Plastikbauform im LED-Gehäuse
- Auch gegurtet lieferbar

Anwendungen

- IR-Fernsteuerung von Fernseh- und Rundfunkgeräten, Videorecordern, Lichtdimmern, Gerätefernsteuerungen
- Lichtschranken für Gleich- und Wechsellichtbetrieb

Features

- Especially suitable for applications of 950 nm
- Short switching time (typ. 20 ns)
- 5 mm LED plastic package
- Also available on tape

Applications

- IR-remote control of hi-fi and TV sets, video tape recorders, dimmers, remote control of various equipment
- Light reflecting switches for steady and varying intensity

Typ (* ab 4/95) Type (* as of 4/95)	Bestellnummer Ordering Code	Gehäuse Package	
SFH 205 (* SFH 205 F)	Q62702-P102	10 A3 DIN 41868 (TO-92-ähnlich), schwarzes Epoxy-Gieβharz, Lötspieβe im	
SFH 206 (* SFH 206 F)	Q62702-P128	2.54-mm-Raster (¹ / ₁₀), Kathodenkennzeichnun Gehäusekerbe	
		10 A3 DIN 41 868 (similar to TO-92), black epoxy resin, solder tabs 2.54 (1/10) lead spacing, cathode marking: notch at package	

Grenzwerte Maximum Ratings

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	Top; Tstg	-55 + 80	°C
Löttemperatur (Lötstelle 2 mm vom Gehäuse entfernt bei Lötzeit $t \le 3s$) Soldering temperature in 2 mm distance from case bottom ($t \le 3s$)	TS	230	°C
Sperrspannung Reverse voltage	V_{R}	32	V
Verlustleistung, $T_A = 25$ °C Total power dissipation	P _{tot}	150	mW

Kennwerte ($T_A = 25$ °C, $\lambda = 950$ nm) **Characteristics**

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Fotoempfindlichkeit Spectral sensitivity $V_{\rm R}$ = 5 V, $E_{\rm e}$ = 0.5 mW/cm ²	S	25 (≥ 15)	μΑ
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity	λ _{S max}	950	nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit $S = 10\%$ von S_{max} Spectral range of sensitivity $S = 10\%$ of S_{max}	λ	800 1100	nm
Bestrahlungsempfindliche Fläche Radiant sensitive area	A	7.00	mm ²

SIEMENS

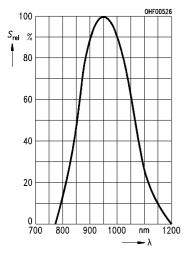
Kennwerte (T_A = 25 °C, λ = 950 nm) Characteristics

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Fläche Dimensions of radiant sensitive area	L x B	2.65 x 2.65	mm
Abstand Chipoberfläche zu Gehäuseoberfläche Distance chip surface to case surface SFH 205	H	2.3 2.5	mm
SFH 206	H	1.2 1.4	mm
Halbwinkel Half angle	φ	± 60	Grad deg.
Dunkelstrom, $V_R = 10 \text{ V}$ Dark current	I_{R}	2 (≤ 30)	nA
Spektrale Fotoempfindlichkeit Spectral sensitivity	S_{λ}	0.59	A/W
Quantenausbeute Quantum yield	η	0.77	Electrons Photon
Leerlaufspannung, $E_e = 0.5 \text{ mW/cm}^2$ Open-circuit voltage	V_{L}	330 (≥ 250)	mV
Kurzschluβstrom, E_e = 0.5 mW/cm ² Short-circuit current	I _K	25	μΑ
Anstiegs und Abfallzeit des Fotostromes Rise and fall time of the photocurrent R_{L} = 50 Ω ; V_{R} = 5 V; λ = 850 nm; I_{p} = 800 μ A	t_{Γ}, t_{f}	20	ns
Durchlaβspannung, $I_F = 100$ mA, $E = 0$ Forward voltage	V_{F}	1.3	V
Kapazität, $V_R = 0 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}, E = 0$ Capacitance	<i>C</i> ₀	72	pF
Temperaturkoeffizient von V_L Temperature coefficient of V_L	<i>TC</i> _V	-2.6	mV/K
Temperaturkoeffizient von $I_{K,}$ Temperature coefficient of I_{K}	TC _I	0.18	%/K
Rauschäquivalente Strahlungsleistung Noise equivalent power $V_{R} = 10 \text{ V}$	NEP	4.3 x 10 ⁻¹⁴	_W √Hz
Nachweisgrenze, $V_R = 10 \text{ V}$ Detection limit	D*	6.2 x 10 ¹²	<u>cm · √Hz</u> W

SIEMENS

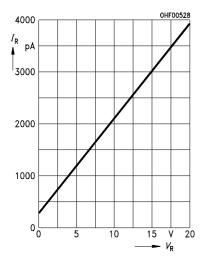
Relative spectral sensitivity

 $S_{\mathsf{rel}} = f(\lambda)$

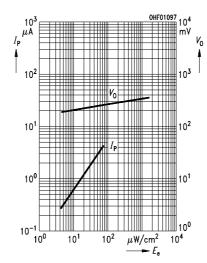


Dark current

 $I_{R} = f(V_{R}), E = 0$



Photocurrent $I_P = f$ (E_e), $V_R = 5$ V Open-circuit-voltage $V_L = f$ (E_e)



Capacitance

 $C = f(V_R), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$